# МИКРОНИТИ И МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СЛОИ НА БАЗЕ ТЕЛЛУРИДОВ ВИСМУТА ДЛЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

## Виктор ПЕНКАЛА1\*, Денис ШИВЕРСКИЙ2

<sup>1</sup>DMIB, гр. IBM-211M, Факультет Вычислительной техники, информатики и микроэлектроники, Технический Университет Молдовы, Кишинев, Молдова

<sup>2</sup>DMIB, гр. MN-202, Факультет Вычислительной техники, информатики и микроэлектроники, Технический Университет Молдовы, Кишинев, Молдова

\*Автор-корреспондент: Виктор Пенкала, email victor.pencala@mib.utm.md

Абстракт В работе представлены результаты исследования термоэлектрических свойств (термоэдс и сопротивление) в интервале температур 4.2-300~K монокристаллических слоев  $Bi_2Te_3$  n- и p-типов, с толщинами  $5-20~\mu$ m, изготовленных методом механического отслаивания от монокристалла. Установлено, что. в слоях n- и p-типа максимальные значения термоэлектрической эффективности достигаются при температурах  $\sim 300~K$ . Методом сегментирования термопар, изготовленных из монокристаллических слоев  $Bi_2Te_3$  n- и p-типов был создан микрокуллер, позволяющий получать разность температур  $\Delta T = 6~K$ . Приведены результаты исследования эффекта Пельтье в микротермопаре, образованной из n- и p-  $Bi_2Te_3$  микронитей в стеклянной изоляции с диаметром жилы  $d \sim 40-60~\mu$ m. Цилиндрические поликристаллы  $Bi_2Te_3$  в стеклянной изоляции были изготовлены методом  $Teй_0$ 0 голя  $\Delta Tei_1$ 1 К.

**Ключевые слова**  $Bi_2Te_3$  микронити, монокристаллические слои, термоэлектричество, микрокуллер.

### Введение

Теллурид висмута (Ві<sub>2</sub>Те<sub>3</sub>) представляет собой узкозонный слоистый полупроводник с тригональной элементарной ячейкой. Структуру валентной зоны и зоны проводимости можно описать как многоэллипсоидальную модель с 6 эллипсоидами постоянной энергии, центрированными в плоскостях отражения. Ві2Те3 легко расщепляется вдоль тригональной оси за счет слабых ван-дер-ваальсовых связей между соседними атомами теллура. Ві2Те3 полупроводник, который при легировании сурьмой или селеном является эффективным термоэлектрическим материалом для охлаждения или генерации электроэнергии [1,2] с относительно высоким значением термоэлектрической эффективности  $ZT = TS^2\sigma/\kappa \sim 1$  [3], где S – коэффициент Зеебека,  $\sigma$  - электропроводность, T - температура,  $\kappa$  – теплопроводность. Материал Ві<sub>2</sub>Те<sub>3</sub> является топологическим изолятором (ТИ) [4] и, таким образом, проявляет физические свойства, зависящие от толщины [5]. Из-за замечательных свойств ТИ, таких как наличие металлических поверхностных состояний на поверхности полупроводникового конденсированного материала, ΤИ активно исследуются В физике Многообещающие и, к сожалению, трудновоспроизводимые результаты ( $ZT\sim2,4$ ), полученные только в лабораторных условиях [6] при температуре 300 K, были достигнуты в Bi<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>/Sb<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> сверхрешетках, изготовленных низкотемпературным напылением [4]. Повышение стабильности, высокоэффективными належности. долговечности сочетании c характеристиками является важнейшей задачей, касающейся использования термоэлектрических преобразователей энергии.

#### Образцы и экспериментальные результаты

Монокристаллические слои на базе  ${\rm Bi_2Te_3}$  сплавов  $\it n$ - и  $\it p$ - типов изготавливались механическим отслаиванием (mechanical exfoliation) слоев от монокристаллического слитка соответствующего состава с использованием скотча определенной структуры, качества и

формы. Процесс отслаивания повторялся несколько раз от уже образовавшегося слоя для изготовления слоев различных толщин. Рентгенографические исследования (X-ray diffraction) подтвердили, что полученные слои являются монокристаллами с ориентацией оси С<sub>3</sub>, перпендикулярно плоскости слоя. Исследования темоэдс проводилось двух контактным способом, с использованием InGa эвтектики для создания омичных контактов (рис1) и 4-х контактный методом с использованием сплава Вуда при измерениях сопротивления. Исследование диаграмм вращения поперечного магнитосопротивления и магнито-термоэдс в области температур 80 - 300 K и в постоянном магнитном поле B=0.4 T указывают на слабую как сопротивления, так и термоэдс. Температурные зависимости сопротивления носят металлический характер, а обнаруженные осцилляции Шубникова де Гааза подтвердили наличие поверхностных состояний с подвижностями до 80 x10<sup>3</sup> cm<sup>2</sup>/V sec, характерных для топологических изоляторов [7]. Термоэдс достигала максимального значения -280 -290  $\mu$ V/K при температуре T=300 К. Исследование температурных зависимостей сопротивления и термоэдс в интервале температур 4.2 – 300 К позволило рассчитать силовой фактор  $S^2 \sigma = 7 \times 10^{-4}$  W/mK<sup>2</sup> и  $S^2 \sigma = 4$ ,  $5 \times 10^{-4}$  W/mK<sup>2</sup> и оценить термоэлектрическую эффективность ZT для n и p- слоев толщиной 15 µm 18 µm соответственно. На базе таких слоев методом последовательного сегментирования 5 термопар из *п* и *p*- слоев было сконструировано устройство, позволяющее получить охлаждение  $\Delta T$ =6 K при рабочем токе I= 60 mA и T = 300 K.

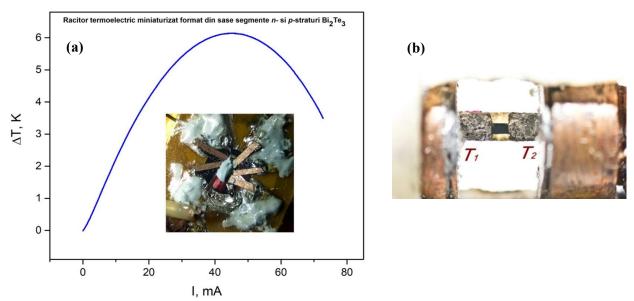


Рисунок 1. (а) Представлена зависимость градиента температуры  $\Delta T$  от тока, пропускаемого через 5 термопар из n и p-слоев  $\mathrm{Bi}_2\mathrm{Te}_3$ , внутри- конструкция для создания градиента температуры. (b) Держатель с образцом при двухконтактном методе измерения термоэдс

термоэлектрической эффективности Для повышения В термоэлектрических устройствах используются полупроводниковые сплавы соединений Bi<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>, Bi<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>, Sb<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>, Sb<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>. Они обладают большой термоэдс, хорошей электропроводностью и низкой теплопроводностью [8]. В наших исследованиях эффекта Пельтье в микротермопаре мы использовали сплав Bi<sub>2</sub>Te<sub>2</sub>Se ДЛЯ материала проводимости *n*-типа  $(Bi_2Te_3)_{0,25}(Sb_2Te_3)_{0,75}$  для термоэлектрического материала p-типа. Для изготовления микронитей Bi<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> сплавов *n*- и *p*- типов был использован метод Тейлора-Улитовского с термическим нагревом ампулы с материалом во внешней печи. Изготовленные по этой технологии микронити в стеклянной изоляции имели следующие параметры: диаметр жилы d=40 - 65 µm, диаметр по стеклянной изоляции D=50 - 100 µm. Концы отрезков микронитей nи р-типа, длиной 5 – 10 мм с помощью электролитического нанесения меди или подпайкой сплавом Вуда соединялись вместе с образованием термоэлектрического спая. Другие концы

микронитей с использованием эвтектики InGa образовывали электрические контакты с медными полосками на подложке из фольгированного стеклотекстолита, которая для стабилизации температуры этих контактов располагалась на массивном медном блоке, находящемся при комнатной температуре. В соответствии с теорией эффекта Пельтье, при пропускании тока через такую термопару, в зависимости от направления тока, спай либо нагревается, либо охлаждается. Измерения проводились при нормальном давлении и в вакууме до 1х10-2 торр. На Рис. 1(а) показана микротермопара, состоящая из 3 отрезков микропровода  $Bi_2Te_3$  *p*-типа (диаметр жилы d=63 µm), соединенных вместе, и 6 отрезков микропровода  $Bi_2Te_3$  *n*-типа (d=42 µm), соединенных вместе. Это было сделано для увеличения площади поперечного сечения ветвей термопар до эффективного диаметра ~100 µm. На Рис.1 (b) при нормальном давлении и в вакууме 1x10<sup>-2</sup> торр показаны измеренные зависимости температуры холодного спая от тока через микротермопару. Согласно полученным результатам уменьшение температуры холодного спая зависит от вакуума в измерительной камере. Например, при нормальном давлении максимальное охлаждение холодного спая составило  $\Delta T$ =0.5 K, а в вакууме 1х10<sup>-2</sup> торр  $\Delta T$  =1 K. Это объясняется значительным уменьшением притока тепла к холодному спаю в вакууме. Необходимо отметить, что теплопроводность стекла Ругех равна  $k_{\rm glass}$ =1.14 W/(m K) и она сопоставима с теплопроводностью  $Bi_2Te_3$ , которая составляет  $k_{BiTe}=1.2$  W/(m K), что при значительной толщине стеклянного покрытия микропровода приводит к существенной потере эффективности охлаждения. Стекло в этом случае обеспечивает дополнительный канал теплопередачи и таким образом увеличивает общую теплопроводность k и снижает термоэлектрическую эффективность ZT.

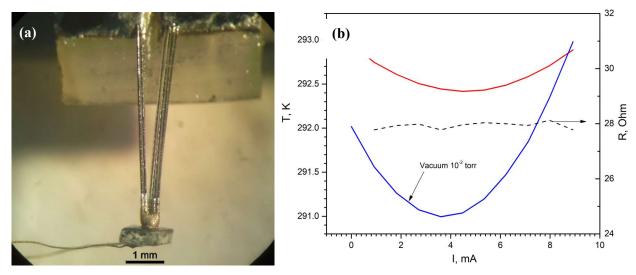


Рисунок 2. (а) микротермопара, состоящая из 3 отрезков микропровода  $Bi_2Te_3$  p-типа (d=63  $\mu$ m), соединенных вместе, и 6 отрезков микропровода  $Bi_2Te_3$  n-типа (d=42  $\mu$ m), соединенных вместе. (b) зависимости температуры холодного спая от тока через микротермопару

#### Заключение

Разработана технология изготовления монокристаллических слоев  $Bi_2Te_3$  n и p-типов и исследованы их термоэлектрические свойства в интервале температур 4.2 -300К. На базе монокристаллических микро-слоев  $Bi_2Te_3$  n и p-типов, методом сегментирования термопар была создана конструкция, позволяющая получать за счет эффекта Пельтье разность температур  $\Delta T = 6$  К при T=300 К. Известно, что повышение температуры на 10 градусов компьютерных электронных компонентов, снижает продолжительность их жизни наполовину. Для повышения градиента температуры охлаждения предполагается получить слои с толщинами менее 5  $\mu$ m и увеличить количество термопар до 10 при сохранении той же площади охлаждения.

Проведены исследования эффекта Пельтье в микотермопаре  $Bi_2Te_3$  с эффективным диаметром сечения ветвей  $\sim 100~\mu m$ , полученной из микронитей в стеклянной изоляции n- и p-типа. Установлено, что максимальная разница температуры  $\Delta T$ =1 K достигается при измерении в вакууме. Малая величина  $\Delta T$  объясняется значительным потоком тепла по стеклянной изоляции микропровода, площадь сечения которой при одинаковой удельной теплопроводности примерно в 3 раза больше площади сечения  $Bi_2Te_3$ . Для увеличения достижимой разницы температур необходимо разработать технологию изготовления микропровода  $Bi_2Te_3$ .с тонким стеклянным покрытием.

**Acknowledgments** Данная работа выполнена в рамках проекта № 20.80009.50007.02 Государственной Программы Молдовы.

#### Список литературы

- 1. ГОЛЬЦМАН,Б.М., КУДИНОВ, В.А., СМИРНОВ, В.А. *Полупроводниковые термоэлектрические материалы на основе Ві*<sub>2</sub>*Те*<sub>3</sub>, Москва: Наука, 1972
- 2. JANDL, P. and BIRKHOLZ, U. Thermogalvanomagnetic properties of Sn- doped Bi95Sb5 and its application for solid state cooling. In: *J Appl Phys*, 1994, 76, 7351-7366
- 3. DiSALVO, F.J., Thermoelectric Cooling and Power Generation. In: Science, 1999, 285, 703-706
- 4. MOORE, J.E. The birth of topological insulators. In: *Nature*, 2010, 464, 194-198
- 5. J ZHOU, J., YANG, R., CHEN, G., DRESSELHAUS, M. Optimal Bandwidth for High Efficiency Thermoelectrics. In: *Phys Rev Lett*, 2011,107
- 6. BULMAN, G. E., SIIVOLA, E., SHEN, B., VENKATASUBRAMANIAN, R. Large external ΔT and cooling power densities in thin-film Bi<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>-superlattice thermoelectric cooling devices. In: *Appl Phys Lett*, 2006, 89,122117
- 7. A. A. NIKOLAEVA, A.A., KONOPKO, L.A., ROGATSKII, K., BODYUL, P.P. In: *Applied Electrochemistry*, 2018, 54, 273–278
- 8. KONOPKO, L.A., NIKOLAEVA, A.A., HUBER, T.E., MEGLEI, D.F., Thermoelectric properties of Bi<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> microwires. In: *Physica Status Solidi C*, 2014, 11, 1377-1381